1-2 X선은 전자기 방사선 (electromagnetic radiation)

: 빛과 같은 성질이다.

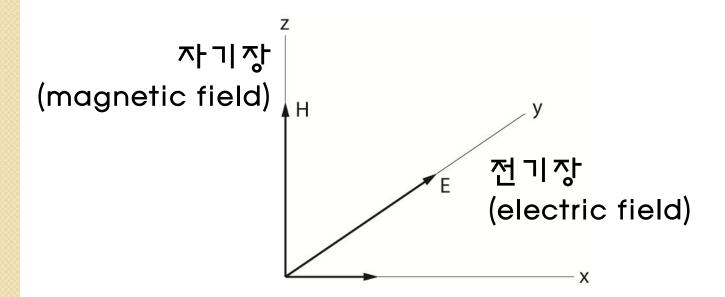
: 빛보다 파장이 매우 짧다.

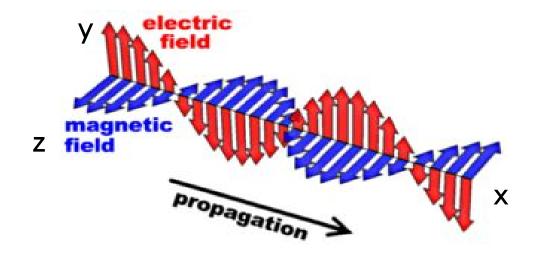
: 가시광선 파장은 약 6000 Å, X선 파장은 약 0.5 - 2.5 Å

1 nanometer = 10^{-9} m = 10 Å

전자기 방사선 (electromagnetic radiation)

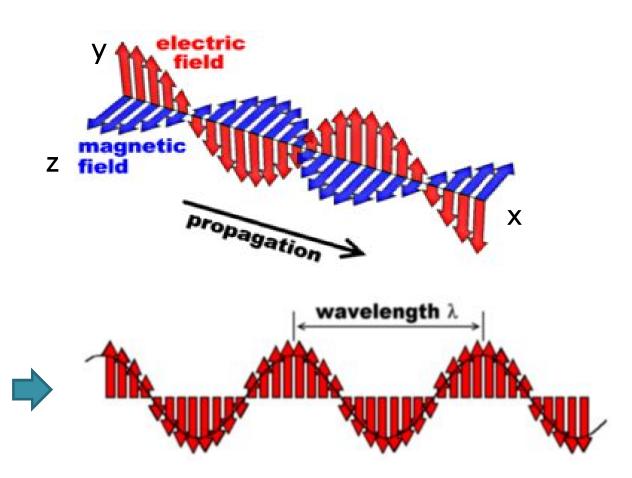
ːx 방향으로 움직이는 파에 수반하는 전기장(E)과 자기장(H)

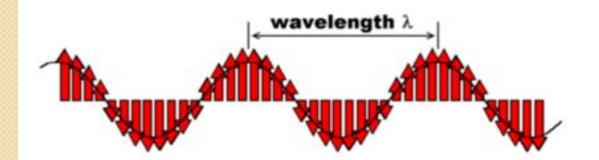




면편광 (plane-polarized)

: x선 파가 진행하는 동안 전기장이 xy 평에만 한정하여 있는 경우.

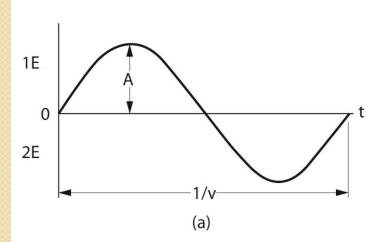


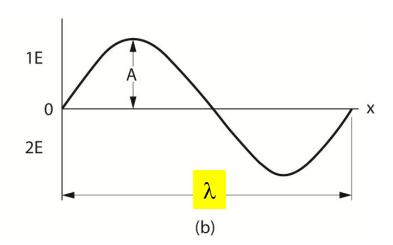


$$E = A \sin 2\pi (\frac{x}{\lambda} - \upsilon t)$$
 A: amplitude of the wave 진폭 전기장

v: frequency 진동수

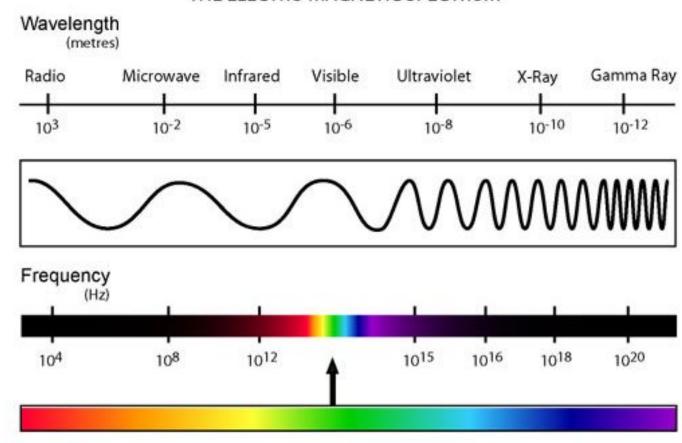
t:time 시간

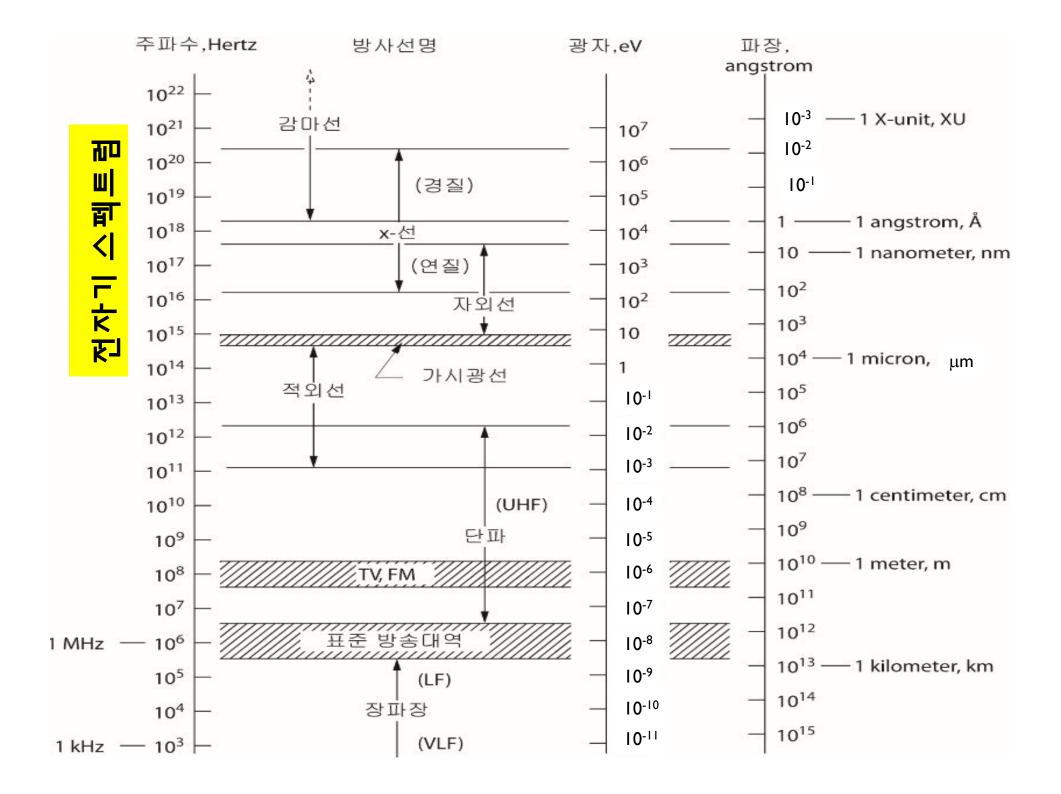




$$\lambda = \frac{c}{v}$$
 c = 3.00 x 10⁸ m/sec 빛의 속도

THE ELECTRO MAGNETIC SPECTRUM





빛의 강도 (Intensity, I) : x선 빔과 같은 전자기 복사선은 에너지 수반하고, 이 복사선의 진행 방향으로 수직인 단위면을 지나는 빛의 에너지량.

$$E = A \sin 2\pi (\frac{x}{\lambda} - \upsilon t)$$
 A: amplitude of the wave 진폭 전기장

v: frequency 진동수

t:time 시간

 $I \propto A^2$

빛의 진폭제곱에 비례

* X선 강도 측정 : 검출기에 들어온 광자(photon)수 계수 X선 빔에 노출한 감광지의 흑화도(degree of blackening) 측정 빛은 파동과 입자의 이중성!!!

전자기파를 양자(quanta)와 광자(photon) 입자의 흐름으로 정의.

 $E = h_V$

h = Plank 상수 (6.63 x 10-34 joule · sce)

1-3 연속스펙트럼 1.7 X선의 발생

: 고속전자가 금속 타깃에 충돌 → X선 발생

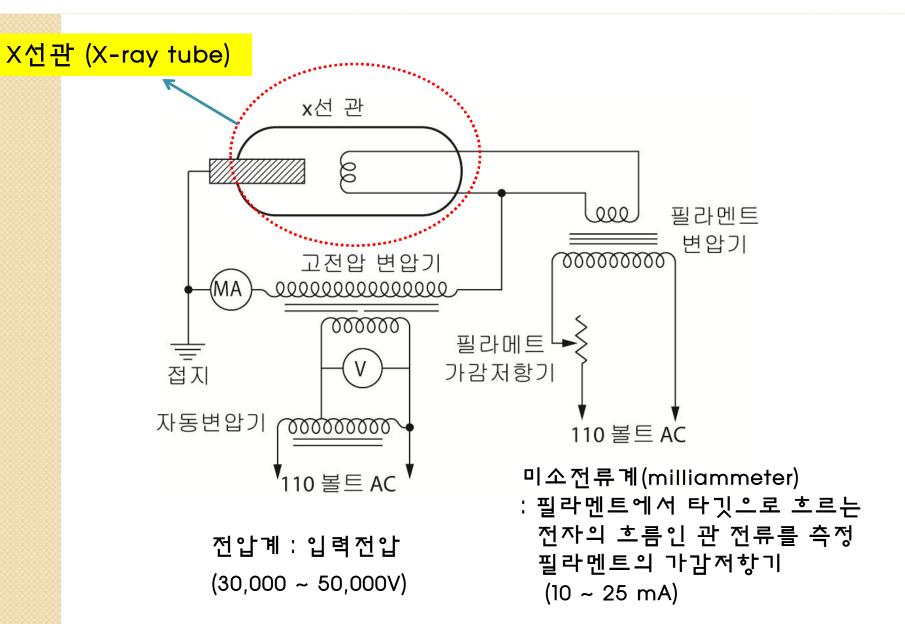
: X선관 (X-ray tube) : (a) 전자발생원(필라멘트관)

(b) 높은 가속전압 (30,000 ~ 50,000V)

(c) 금속 탁깃(양극)

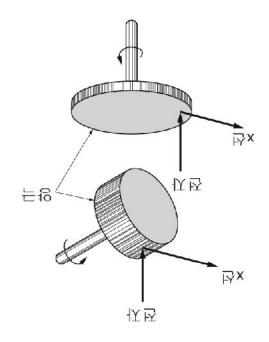
: 전자의 대부분 운동에너지가 타깃 내에서 열로 전환.

(물로 냉각)



<mark>: 필라</mark>멘트전류 가열하여 전자를 방출하고, 전자는 관에 걸린 높은 전압으로 타깃에 급속히 끌려간다.

사사 X선관 (X-ray tube) 댓 를 되 라 <u>야</u> 전 너0 四人四 금속 집속법 필라멘트 변압기로 끄



X선 발생 효율 1% 이내

→효율 향상 위해 회전양극판 사용 과열되지 않고 큰 출력 X선 방사 → e 전자의 전하 (1.60 x 10-19 coulomb) → 운동에너지 V 전극 사이의 전압 joule

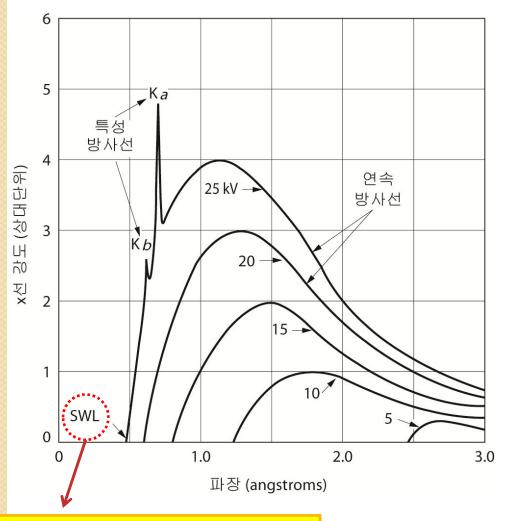
운동에너지
$$KE = eV = \frac{1}{2}mv^2$$

m: 전자의 질량 (9.11 x 10-31 kg)

v: 충돌 속도 (m/sec)

X선관 전압 30,000 volt (30 kV) → 타깃에 충돌한 전자의 운동에너지 → 대부분 열로 전환, 1 % 이하 에너지가 X선으로 전환

인가전압(Applied voltage)의 함수로 나타낸 Mo X-선 스펙트럼



X선 강도(Intensity)

: X-선 관의 전압에 비례

: SWL 단파장으로 shift 최고점까지 상승 후 감소.

:20 kV 이하

- 다색(polychromatic) X선 연속(continuous) X선 백색선 (white) X선
- 타깃 충돌 후 전자의속도 감소

SWL(short-wave-length limit)

: 단파장 한계 λ_{swi}

: 강도 영, the intensity is zero

$$eV = hv_{\max}$$

$$\lambda_{\text{SWL}} = \lambda_{\text{min}} = \frac{c}{\nu_{\text{max}}} = \frac{hc}{eV},$$

$$\lambda_{\text{SWL}} = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^{3})}{(1.602 \times 10^{-19})V} \text{ meter,}$$

$$\lambda_{\mathrm{SWL}} = \frac{12.40 \times 10^3}{V}$$
 : 단파장 한계를 인가전압의 함수로 표현 V 인가전압(applied voltage, V) $\lambda_{\mathrm{SWL}}(\text{Å})$

1초당 방출되는 X선 강도(에너지)

$$I_{\text{cont. spectrum}} = AiZV^m$$

: 곡선 아래 면적에 비례

: 타깃 원자번호 (Z)

: 전류 i (1초에 타깃에 충돌하는 전자의 수 측정) 에 의존

: A (비례상수), m은 상수 ~ 2.

1-4 특성 스펙트럼

×선관 전압 → 특정 임계치 이상 → Sharp intensity 극대 발생

→ 타깃 금속의 고유한 특성선(characteristic lines)

 \rightarrow K, L, M...

(예) Mo 탁깃(target) K line 0.7 Å, L line 5 Å,,

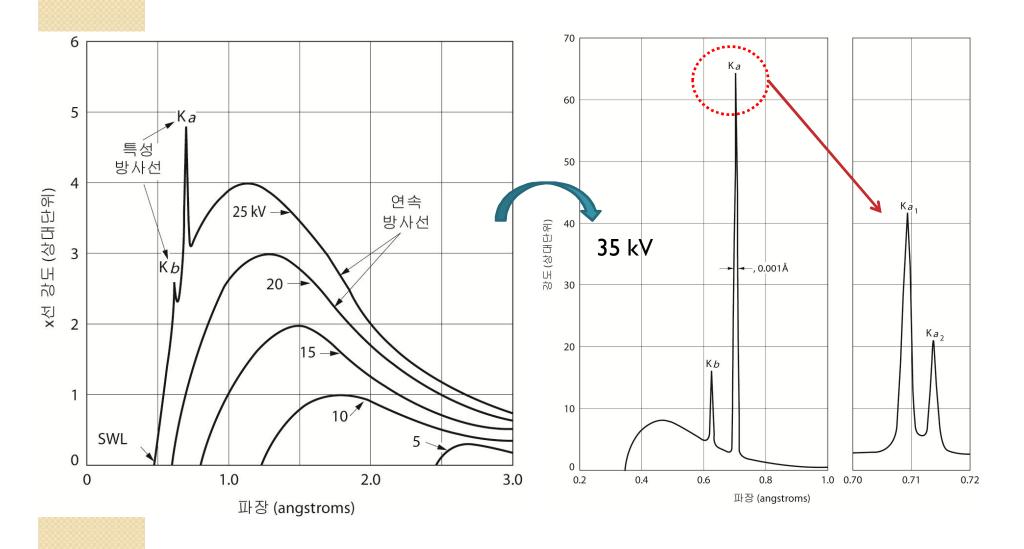
 $K\alpha_1$: 0.709 Å

 $K\alpha_2$: 0.71

 $K\beta_1$: 0.632

K line 만 X선 회절에 유용, L line은 장파장이어서 쉽게 흡수된다.
K line 역기 전압 - 20.01 kV (그림 1-4)

인가전압(Applied voltage)의 함수로 나타낸 Mo X-선 스펙트럼



K선의 강도

: X선의 전류 (i)과 인가전압(V)에 의존

$$I_{Kline} = Bi(V - V_K)^n$$

B : 상수

V_K : 역기전압

 $n \sim 1.5$

(30 kV에서 작동하는 Cu target

 \rightarrow K_{α} 선은 인접한 파장의 약 90 배 강도 가짐)

타깃 물질의 원자 번호 커지면 특성선 파장은 짧아진다

ightarrow by Moseley' (Moseley' Law): $\sqrt{v} = C(Z - \sigma)$

$$\sqrt{v} = C(Z - \sigma)$$

C, 6:상수

